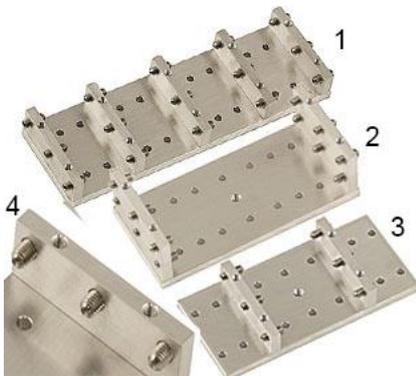


## EM-Tec 多用途バイスクランプサンプルホルダー

### イントロダクション



-1 [#12-000205](#) EM-Tec V120 多用途バイスクランプサンプルホルダー  
追加のクランププレートで最大 120 mm まで拡張できます。 ([#12-000204](#)).

-2 [#12-000303](#) EM-Tec V80 多用途バイスクランプサンプルホルダー  
最大 80mm、M4、EM-Tec VH12 高さ延長バイス付き クランププレート ([#12-000207](#))

-3 [#12-000303](#) EM-Tec V80 多用途バイスクランプサンプルホルダー  
最大 80mm、M4、オフセット位置のクランプ用。

-4 [#12-000303](#) クランププレートは標準位置に取り付けられ、セットスクリューは高い位置に取り付けられます。

EM-Tec 多用途バイス クランプ ホルダーは、位置調整可能なバイス クランプ プレートを備えた大型のバイス クランプ サンプル ホルダーです。これらのサンプルホルダーは、大きくて重いサンプルや、複数のサンプルにも対応できます。これらは、より大きく重いサンプルに対応できる大型サンプルステージを備えた SEM 用に設計されています。

EM-Tec 多用途バイス クランプ ホルダーは、バイス クランプ プレートを配置するための 2 列の平行な穴が付いたバイス プレートで構成されています。位置調整可能なバイスクランププレートは、最適なサンプルサイズの互換性を確保するために、10 mm 間隔でベースプレートに取り付けることができます。真空グレードのアルミニウム製で、真鍮製の取り付けネジとスチール製の締め付けネジが付いています。サンプルはクランプ ネジを使用して適切に保持できます。各バイス クランプ プレートには、

長さ 10 mm と 16 mm の 3 個が 2 セット付属しています。

EM-Tec の多用途バイスクランプホルダーは、自由に構成可能なホルダーとして設計されています。様々なサンプルサイズに対応する 2 つのモデルがあります。

- EM-Tec V80 多目的バイスクランプホルダー - 最大 80mm のサンプルに対応
- EM-Tec V120 多用途バイスクランプホルダー - 最大 120 mm のサンプル用。

追加のバイス クランプ プレートを追加して、同じバイス クランプ ホルダーに複数のサンプルを取り付けることができます。現在、バイスクランプには 3 つのタイプがあります。

- 高さ 12mm の標準バイスクランププレートと 3 本のクランプネジ 2 セット
- オプションの溝付きバイスクランププレート (高さ 16mm、クランプネジ 3 本×2 セット)
- 高さ 12 mm の高さ延長バイス クランプ プレートと 3 セットのクランプ ネジが 2 セット。  
標準バイス クランプ プレートに 1 つまたは 2 つの延長バイス クランプ プレートを取り付けて、クランプの高さを 24 mm または 36 mm まで上げることができます。

標準および高さ延長バイス クランプ プレートはどちらの方向にも取り付けることができ、セット スクリューの高さを最適化できます。追加のバイス クランプ プレートを使用すると、EM-Tec の多用途バイス クランプ ホルダーを自由に構成でき、それぞれ最大 80 mm または 120 mm までのほぼすべてのサンプルを取り付けることができます。

#### EM-Tec 多用途バイスクランプホルダーの仕様:

パーツ番号	品名	寸法 (mm)	間隔	許容幅	SEM ステージ の X-Y 移動	ステージ対応
<a href="#">12-000203</a>	V80	93x44x16.5	20/30/40/50//60/70/80mm		80x80mm	3.2mm ピンスタブ
<a href="#">12-000303</a>	V80	93x44x16.5	20/30/40/50/60/70/80mm		80x80mm	M4 ネジ
<a href="#">12-000603</a>	V80	93x44x16.5	20/30/40/50/60/70/80mm		80x80mm	Ø14mm JEOL スタブ
<a href="#">12-000205</a>	V120	133x44x16.5	20/30/40/50/60/70/80/90/100 /110/120mm		125x125mm	3.2mm ピンスタブ
<a href="#">12-000305</a>	V120	133x44x16.5	20/30/40/50/60/70/80/90/100 /110/120mm		125x125mm	M4 ネジ
<a href="#">12-000605</a>	V120	133x44x16.5	20/30/40/50/60/70/80/90/100 /110/120mm		125x125mm	Ø14mm JEOL スタブ

EM-Tec 多用途バイス クランプには、標準ピン スタブ、M4 ネジ穴、および 14mm 接続の JEOL ステージ アダプタ用の 14mm JEOL スタブが用意されています。

ピンスタブを使用する SEM 用の EM-Tec 多用途バイス クランプ ホルダー

: TFS、FEI、Philips、Tescan、Phenom、Aspex、RJLee、AmRay、Cambridge Instruments、Leica、CamScan SEM 用



EM-Tec V80 多目的バイスクランプサンプルホルダー、  
最大 80mm まで対応   ピン

パーツ番号	数量	価格
12-000203	1 個	¥58,800



EM-Tec V120 多目的バイスクランプサンプルホルダー、  
最大 120mm まで対応   ピン

パーツ番号	数量	価格
12-000205	1 個	¥65,700

日立 SEM 用 EM-Tec 多用途バイスクリップホルダーおよび EM-Tec ステージ SEM ステージアダプター

	<p>EM-Tec V80 多目的バイスクリップサンプルホルダー、 最大 80mm まで対応 M4</p>	
<p>パーツ番号</p>	<p>数量</p>	<p>価格</p>
<p>12-000303</p>	<p>1 個</p>	<p>¥57,800</p>

	<p>EM-Tec V120 多目的バイスクリップサンプルホルダー、 最大 120mm まで対応 M4</p>	
<p>パーツ番号</p>	<p>数量</p>	<p>価格</p>
<p>12-000305</p>	<p>1 個</p>	<p>¥64,400</p>

14mm 接続の JEOL SEM ステージアダプタ用 EM-Tec 金属組織マウントホルダー



EM-Tec V80 多用途バイスクランプサンプルホルダー、  
最大 80mm まで対応 Ø14mm JEOL スタブ

パーツ番号	数量	価格
12-000603	1 個	¥58,800



EM-Tec V120 多用途バイスクランプサンプルホルダー  
最大 120mm まで対応 Ø14mm の JEOL スタブ

パーツ番号	数量	価格
12-000605	1 個	¥65,700

EM-Tec V80 および V120 多用途バイス クランプ ホルダー用の追加バイス クランプ プレート  
 (それぞれ 3 本のクランプ ネジが 2 セット含まれています)

		
EM-Tec VC12 バイスクランププレート 標準 12x44x5mm セットネジ付き		
パーツ番号	数量	価格
12-000204	1 個	¥11,600

		
EM-Tec VC16 バイスクランププレート 溝付き 16x44x5mm セットネジ付き		
パーツ番号	数量	価格
12-000206	1 個	¥13,100

		
EM-Tec VH12 VC12 用高さ延長バイスクランププレート 取り付けネジ付き、セットネジを含む		
パーツ番号	数量	価格
12-000207	1 個	¥12,400

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。